

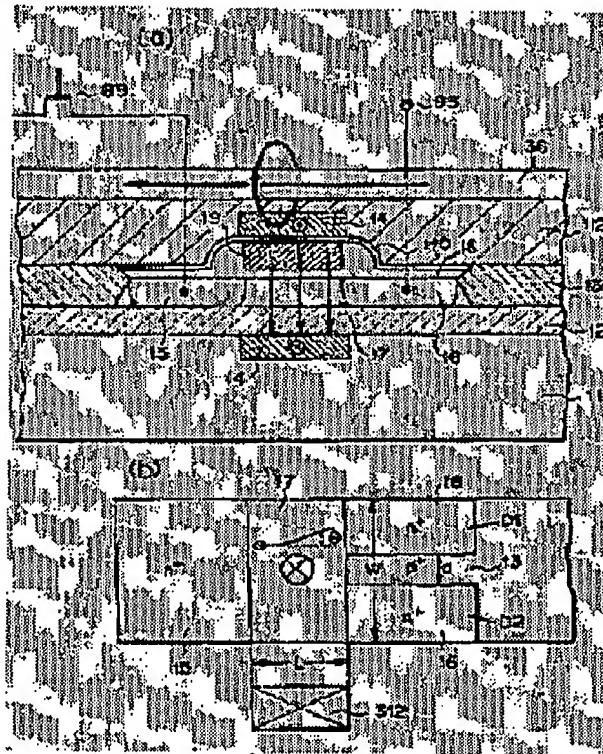
MAGNETIC MEMORY AND SEMICONDUCTOR MEMORY USING IT**Publication number:** JP2001332081**Publication date:** 2001-11-30**Inventor:** INOUE DAISUKE**Applicant:** CANON KK**Classification:**

- **International:** G11C11/14; H01L21/331; H01L21/337; H01L21/8246; H01L27/10; H01L27/105; H01L27/22; H01L29/73; H01L29/786; H01L29/808; H01L43/08; G11C11/02; H01L21/02; H01L21/70; H01L27/10; H01L27/105; H01L27/22; H01L29/66; H01L43/08; (IPC1-7): G11C11/14; H01L21/331; H01L21/337; H01L27/10; H01L29/73; H01L29/786; H01L29/808; H01L43/08

- **European:** H01L21/8246M; H01L27/22; Y01N4/00

Application number: JP20000145341 20000517**Priority number(s):** JP20000145341 20000517[Report a data error here](#)**Abstract of JP2001332081**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic memory in which a magnetic field can be applied uniformly and perpendicularly for a semiconductor region such as a channel region or the like. **SOLUTION:** A magnetic body 14 having such shape as covering the semiconductor region 17 is formed so that a magnetic field is applied in the direction being orthogonal to the direction in which first and second electrode regions 16, 15 are formed, for the semiconductor region 17 provided between the first electrode region 16 and the second electrode region 15.



Partial Translation of JP 2001-332081

Publication Date: November 30, 2001

Application No.: 2000-145341

Filing Date: May 17, 2000

Applicant: CANON KK

Inventor: Daisuke INOUE

[0015]

Further, a gate insulating film 18 is formed over the source region 15, the channel region 17, and the drain region 16; a gate electrode 19 is formed on the gate insulating film 18; an interlayer insulation film 110 is formed thereon; and a write wire 38 for magnetizing the magnetic body 14 is formed over the interlayer insulation film 110 through an insulating film 112. In the source region 15, a data wire 93 for inputting a signal to read out written data and a switch 89 for selecting a magnetic memory element to which the data is read out are formed.

[0016]

While the substrate 11 used here is of what is called an SOI (Silicon on Insulator) structure, a substrate of glass, quartz, or stainless may be used. Moreover, semiconductors using a IV element other than silicon, or compound semiconductors such as GaAS and InSB can be used as the material. Further, the shape of the substrate 11 is not limited to a plate shape.

[0017]

The source region 15, the channel region 17, and the drain region 16

are element-isolated from the other source regions, channel regions, and drain regions not shown in figure by an isolation layer 13. Further, the magnetic body 14 is formed so as to penetrate the isolation layer 13.

[0018]

In addition, practically, a plurality of magnetic memory elements are, for example, arranged in array, two dimensionally, and magnetic memory elements arranged in a same line share the one write wire 38 and the data wire 93, and the magnetic memory elements are formed by wiring so that memory elements arranged in the same line share one power line not shown in figure, a word line, and a ground line.

[0019]

More specifically, in this embodiment, a digital value, for example, any of "0", "1" is written into an arbitral magnetic memory element in the magnetic memory element array, and when in reading out the written information, a reading signal is input from the data wire 93 to switch on the switch 89. Thus information only written in a specific element is read out.

[0020]

For the magnetic body 14, ferromagnetic material such as iron, cobalt, nickel, Permalloy, or ferrimagnetic material composed of heavy rare earth element and iron group transition element, magnetic glass containing terbium oxide can be used, but since the ferrimagnetic material is not a good electrical conductor, the use of the other materials is preferable. For example, the use of insulative ferrimagnetic material such as iron garnet and insulative magnetic glass makes it unnecessary to form the interlayer insulation film 110 between the gate electrode 19 and the magnetic body 14.

[0021]

It is widely known that the magnetic body 14 exists as a pair of N pole and S pole in the each front end, and that in U-character shape, for example, an almost uniform ideal magnetic field is obtained. Thus, covering the top and bottom of the channel region 17 with, for example, a U-character shaped magnetic body 14, a magnetic field perpendicular to the channel region 17 is applied.

[0022]

In practice, by passing an electric current through the write wire 38, an electric field is generated around the write wire 38, and this electric field generates a magnetic field by the magnetic body 14. Therefore, passing an electric current through the write wire 38 in the direction from right to left being horizontal to the paper as shown in Figure 1 (a), a right-handed magnetic field is generated around the write wire 38 to magnetize the magnetic body 14. In this case, a uniform magnetic field perpendicular to the channel region 17 is generated by this magnetic body 14.

[0023]

Meanwhile, when the direction of the current passing through the write wire 38 is inverted, the magnetic body 14 is magnetized in the inverse direction, accordingly, as described later, the direction of the detected current becomes reversed against the case in which the current is passed through in the direction from right to left being horizontal to the paper of Figure 1 (a). Since the magnetizing direction of the magnetic body 14 is inverted by the direction of current passed through the write wire 38, the digital information "1", "0" can be written in depending on the difference of the magnetizing

direction. In addition, the information written by the magnetizing is retained in the power-off condition, which enabling to use it as a nonvolatile memory.

[0024]

Moreover, as shown in Figure 1 (b), the drain region 16 is isolated into two by the isolation layer 13 and the like. For example, when a magnetic field is generated by the magnetic body 14 by passing a current through the write wire 38 in the direction from right to left being horizontal to the paper of Figure 1(a), in the channel region 17, a great number of the channels move toward a drain region D1 by Lorentz force, thereby generating the current difference between the drain regions D1 and D2. Here, utilizing this nature, the current difference is detected by the drain current I_{D1} , I_{D2} .

(19)日本特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-332081

(P2001-332081A)

(43)公開日 平成13年11月30日 (2001.11.30)

(51) Int.Cl.
 G 11 C 11/14
 H 01 L 27/10 451
 21/331
 29/73
 29/788

識別記号

F I
 G 11 C 11/14
 H 01 L 27/10 461
 43/08
 29/72
 29/78 813 D

テ-21-ト (参考)

A 5 F 003

Z 5 F 083

Z 5 F 102

5 F 110

審査請求 未請求 請求項の数 7 OL (全 7 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特開2000-145341(P2000-145341)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(22)出願日 平成12年5月17日 (2000.5.17)

(72)発明者 井上 大介

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内

(74)代理人 100065386

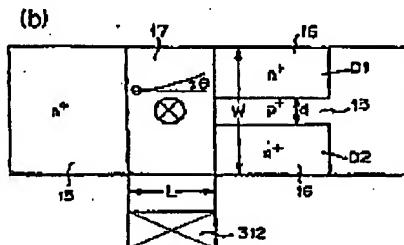
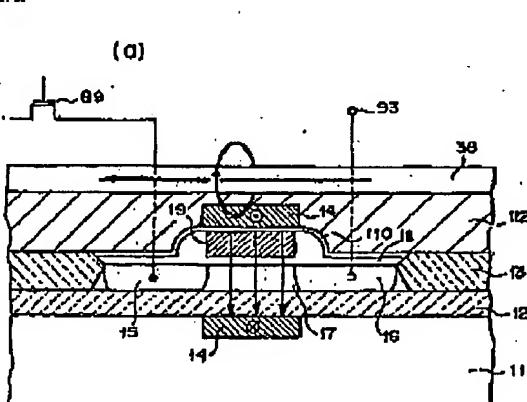
弁理士 山下 稔平

(54)【発明の名称】 磁気メモリ及びそれを用いた半導体記憶装置

(57)【要約】

【課題】 チャネル領域などの半導体領域に対して、一様に、垂直に磁界をかけられるような磁気メモリを提供する。

【解決手段】 第1の電極領域16と第2の電極領域15との間に備えた半導体領域17に対して、該第1、第2の電極領域16、15が形成されている方向の直角方向に磁界が印加されるように、該半導体領域17を覆うような形状の磁性体部14を形成する。



(2) 001-332081 (P2001-332081A)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の電極領域と第2の電極領域との間に備えた半導体領域又は抵抗体に対して、該第1、第2の電極領域が形成されている方向の直角方向に磁界が印加されるように、該半導体領域を覆うような形状の磁性体部を形成してなることを特徴とする磁気メモリ。

【請求項2】 前記磁界が印加される向きを変えることにより2値データを記憶することを特徴とする請求項1に記載の磁気メモリ。

【請求項3】 前記第1の電極領域は、少なくとも2つの領域に分離されており、

前記磁界が印加される向きに応じて前記2つの領域間へ流れる電流量が異なることを利用して記憶しているデータを読み出すことを特徴とする請求項1又は2に記載の磁気メモリ。

【請求項4】 前記磁性体部の形状は、U字状又はコの字状であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の磁気メモリ。

【請求項5】 前記第1、第2の電極領域及び前記半導体領域は、電界効果トランジスタ又はバイポーラトランジスタの一部を構成することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の磁気メモリ。

【請求項6】 前記磁性体部に電界が印加されるようにすることで、前記磁界を発生させることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の磁気メモリ。

【請求項7】 半導体基体上に、絶縁膜を介して、請求項1から6のいずれか1項に記載の磁気メモリを形成することを特徴とする半導体記憶装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、磁気メモリ (Magnetic Random Access Memory) 及びこれを備えた半導体記憶装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、磁性体薄膜を用いた磁気メモリは、電源が断たれても情報を失わない不揮発性であるという特徴と共に、繰り返し書き換え回数が無限回できることや、放射線が入射しても記録内容が消失する危険性がない等という点で、半導体メモリに比して有利なメモリとして注目されている。

【0003】 図8は、特開平うー226635号公報などに記載されている磁気メモリの断面図及び平面図である。この磁気メモリは、磁性体を用いてホール効果を利用したMOS型磁気メモリであり、ガラス、石英、シリコンウエハ又はステンレスなどの基板111上に磁性体薄膜112を形成し、その上にさらに絶縁膜113aを形成し、その上にさらにソース領域114a、チャネル領域114b及びドレイン領域114cからなる半導体薄膜を形成している。すなわち、図8に示す磁気メモリは、チャネル領域114bの下側に磁性体薄膜112を

形成していた。

【0004】 さらに、ソース領域114a、チャネル領域114b及びドレイン領域114cのそれぞれに上部に、絶縁膜113bを形成し、その上にゲート電極116、ソース電極115a及びドレイン電極115bを形成し、さらに絶縁膜113bを介して図示しない書き込み線を形成している。また、ソース電極115aからドレイン電極115b方向に対して、垂直にホール電圧検出用電極117を配置していた。

【0005】 このような磁気メモリは、書き込み線にいすれかの方向から電流を流すことにより、チャネル領域114bに異なる方向から磁界を生じさせて、「0」、「1」のデジタル2値データを書き込む。そして、書き込んだデータを読み出すときには、ホール電圧検出用電極117によりホール電圧を検出し、その電圧がLOW若しくはHIGH信号であることを認識して、データが「0」、「1」のいずれであるかを判別していた。

【0006】 図9は、特開平10-56219号公報などに記載されている磁気メモリの断面図である。この磁気メモリは、磁性体薄膜112を層間絶縁膜120のうちチャネル領域114bの上側に形成していた。なお、図9において、図8と同様の部分には同一符号を付している。図9に示す磁気メモリにおいても、図8の場合と同様に、書き込み線にいすれかの方向から電流を流すことによりデータを書き込み、その後、たとえばホール電圧検出用電極により、ホール電圧を検出し、その電圧がLOW若しくはHIGH信号であることを認識して、データが「0」、「1」のいずれであるかを判別していた。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 しかし、従来の技術は、フリンジ磁界による磁力線を図8、図9に矢印で各々図示しているように、チャネル領域に対して、一様に、垂直に磁界をかけることができず、そのため、書き込んだデータを読み出そうとしても、データが「0」、「1」のいずれであるかを判別することが困難な場合があった。

【0008】 そこで、本発明は、チャネル領域などの半導体領域に対して、一様に、垂直に磁界をかけられるような磁気メモリ及びそれを備えた半導体記憶装置を提供することを課題とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】 上記課題を解決するためには、本発明の磁気メモリは、第1の電極領域と第2の電極領域との間に備えた半導体領域又は抵抗体に対して、該第1、第2の電極領域が形成されている方向の直角方向に磁界が印加されるように、該半導体領域を覆うような形状の磁性体部を形成してなることを特徴とする。

【0010】 具体的には、前記磁界が印加される向きを変えることにより2値データを記憶する。そして、デー

(3) 001-332081 (P2001-332081A)

タを読み出すには、前記第1の電極領域を、少なくとも2つの領域に分離して、前記磁界が印加される向きに応じて前記2つの領域間へ流れる電流量が異なることを利用する。

【0011】また、前記磁性体部の形状は、たとえばU字状又はコの字状のよう、半導体領域を覆うような形状であればよい。さらに、たとえば前記第1、第2の電極領域及び前記半導体領域は、電界効果トランジスタ又はバイポーラトランジスタの一部を構成するものである。なお、前記磁性体部に電界が印加されるようにすることで、前記磁界を発生させる。

【0012】また、本発明の半導体記憶装置は、半導体基体上に、絶縁膜を介して、上記磁気メモリを形成することを特徴とする。

【0013】

【発明の実施の形態】(実施形態1) 図1 (a) は、本発明の実施形態1の磁気メモリ素子を備える不揮発性半導体記憶装置の斜視図である。図1 (b) は図1 (a) の断面図である。ここでは、たとえばMOS型電界効果トランジスタ(MOSFET)を利用して、磁気メモリであるところのMRAM (Magnetic Random Access Memory) を形成しており、また、チャネル領域17の上下を覆うようにたとえばU字状又はコの字状の磁性体部14を形成している。なお、MOSFET以外にも、たとえばJFET (Junction Field Effect Transistor) 又はラテラルBJT (Bipolar Junction Transistor) を用いて磁気メモリを構成してもよい。

【0014】図1に示すように、本実施形態では、たとえば基板11上に、BOX (BuriedOxide) と称される酸化シリコン絶縁膜12を形成し、その上にさらに不純物拡散領域であるソース領域15、チャネル領域17及び不純物拡散領域であるドレイン領域16を形成している。

【0015】さらに、ソース領域15、チャネル領域17及びドレイン領域16のぞれぞれに上部に、ゲート絶縁膜18を形成し、それを介してゲート電極19を形成し、その上に層間絶縁膜110を形成し、さらに絶縁膜112を介して磁性体部14を磁化させるための書き込み線38を形成している。また、ソース領域15には、書き込んでいるデータを読み出す信号を入力するデータ線93と、データが読み出される磁気メモリ素子が選択されるスイッチ89とを形成している。

【0016】このように、ここでは、いわゆるSOI (Silicon on Insulator) 構造の基板11を用いているが、ガラス、石英又はステンレスなどの基板を用いてもよい。また、シリコン以外の他のIV族系半導体やGaAs、InSbなどの化合物半導体を材料に用いることもできる。さらに、基板11の形状は板状に限定されるものでない。

【0017】また、ソース領域15、チャネル領域17

及びドレイン領域16は、他の図示しないソース領域、チャネル領域及びドレイン領域と、分離層13により素子分離されている。さらに、磁性体部14は、分離層13を貫くように形成している。

【0018】なお、実際には、複数の磁気メモリ素子をたとえば2次元にアレイ状に配列し、同列に配設している磁気メモリ素子が一本の書き込み線38及びデータ線93を共有しており、また同行に配置している磁気メモリ素子が一本の図示しない宅源線、ワード線及びグランド線を共有するように配線することにより、磁気メモリを形成している。

【0019】すなわち、本実施形態では、磁気メモリ素子アレイ中の任意の磁気メモリ素子に、たとえば「0」、「1」のいずれかのディジタル値を書き込み、書き込んだ情報を読み出すときには、データ線93から読み出し信号を入力して、スイッチ89をオンすることにより、特定の素子に書き込まれている情報だけを読み出している。

【0020】また、磁性体部14には、鉄、コバルト、ニッケル、バーマロイなどの強磁性体、又は重希土類元素と鉄族遷移元素からなるフェリ磁性体や、酸化テルビウムを含んだ磁性ガラスを用いることができるが、フェリ磁性体は電気的に良導体ではないため、他の材料を用いた方が好ましい。また、たとえば鉄ガーネットのような絶縁性フェリ磁性体や絶縁性磁性ガラスを用いると、ゲート電極19と磁性体部14との間に層間絶縁膜110を形成する必要がなくなる。

【0021】ここで、磁性体部14は、各々の先端がN極とS極の対で存在し、且つたとえばU字内ではほぼ理想的に一様な磁界が得られることが広く一般に知られている。したがって、チャネル領域17をたとえばU字状の磁性体部14で上下を覆うようにすることで、チャネル領域17に対して垂直に磁界が印加される。

【0022】実際には、書き込み線38に電流を流すことによって、書き込み線38の周りに電界が発生し、この電界により磁性体部14による磁界が発生する。そのため、たとえば書き込み線38に図1 (a) に示すように紙面に対して水平に右から左の向きに電流を流すことで、書き込み線38の回りに右回りの磁力線が発生し、磁性体部14が磁化される。この場合、磁性体部14により、チャネル領域17に垂直に一様な磁界が発生することになる。

【0023】一方、書き込み線38に流す電流の向きを反転させると、磁性体部14は反対方向に磁化され、そのため、後述するように、図1 (a) の紙面に対して水平に右から左の向きに電流を流した場合と、検出される電流の向きも逆になる。書き込み線38に流す電流の向きで磁性体部14が磁化される向きが反転するため磁化方向の相違によってディジタルの記憶情報「1」、「0」を書き込んでおくことができる。なお、磁化によ

(4) 001-332081 (P2001-332081A)

って書き込まれた情報は、電源を切った状態でも保持され、いわゆる不揮発性メモリとして利用できる。

【0024】また、図1(b)に示すように、ドレイン領域16は、たとえば分離層13によって2つに分離している。そして、たとえば書き込み線38は図1(a)の紙面に対して水平に右から左の向きに電流を流すことにより磁性体部14で磁界を発生させると、チャネル領域17では、ローレンツ力によって、ドレイン領域D1方向へチャネルが多く移動し、そのため、ドレイン領域D1, D2に流れる電流に差が生じる。ここででは、このような性質を利用して、ドレイン電流 I_{D1} 、 I_{D2} との電流差を検知している。

【0025】ゲート長さとゲート幅Wがそれぞれ $L/W = 5/5 \mu\text{m}$ のときの電流値をそれぞれ I_{D1} 、 I_{D2} とすると、 $[(I_{D1} - I_{D2}) / (I_{D1} + I_{D2})]$ と、磁界Bとの間には、線形性が保たれた一定の関係となり、たとえば、図2に示すようになる。また、たとえば、 $B = 1$ の場合には、ドレイン電流 $I_{D1} = 90 \text{ mA}$, $I_{D2} = 10 \text{ mA}$ となり、この場合、 $[(I_{D1} - I_{D2}) / (I_{D1} + I_{D2})] = \delta$ (ドレイン電流非平衡) とすると、 $\delta = 1.2\%$ となる。

【0026】なお、このドレイン領域16を2分割する構造をとることでホール電圧検出用の電極を新たに設けなくてもよい。また、ドレイン領域16は、接合分離によって、2つに分離してもよい。

【0027】図3は、 L/W 比に伴うドレイン領域D1とドレイン領域D2との距離dの依存性を示す図である。ここでは、 $L/W = 25/5 \mu\text{m}$, $L/W = 5/5 \mu\text{m}$ の場合で、さらに、 $d/W = 0.1$, $d/W = 0.2$ 及び $d/W = 0.8$ としたときのドレイン領域D1とドレイン領域D2との距離dの依存性を示している。

【0028】図3に示すように、ゲート幅Wを一定にしたときには、ゲート長さが長いほど δ の値が大きくなり、このことから本実施形態では $L > W$ としている。また d/W 比が小さいほど δ の値が大きくなっていることから、さらに本実施形態ではたとえば $d/W = 0.1$ としている。

【0029】図4は、図1の磁気メモリ素子に書き込んだデータを読み出す部分の等価回路図である。なお、図1には、図4に示す部分の図示は省略している。図4には、ドレイン領域D1, D2からそれぞれのドレイン電流 I_{D1} , I_{D2} を流すための電流源71と、各ドレイン電流の電流差を測定するためのカレントミラー回路とを備えたセンスアンプ72とを図示している。

【0030】ドレイン電流を I_{D1} とドレイン電流を I_{D2} との間には、

$$I_{D1} = I + \Delta I$$

$$I_{D2} = I - \Delta I$$

という関係が成立し、センスアンプ72により、読み出された各ドレイン電流 I_{D1} , I_{D2} の電流差をとること

で、センスアンプ72から出力される出力信号は $2\Delta I$ にセンスアンプのGainを乗じたものとなる。そして、この出力信号は、スイッチ89(図1)がオンされたときに、スイッチ89を介して外部の図示しない処理部へ読み出される。

【0031】なお、本実施形態では、図1(b)を用いて説明したように、ローレンツ力により生じるドレイン領域D1, D2に流れる電流差に基づいて、記憶しているデータが「0」、「1」のいずれであるかを判別する場合を例に説明したが、たとえばホール電圧検出用電極117によりホール電圧を検出し、その電圧がLOW若しくはHIGH信号であることを認識して、データが「0」、「1」のいずれであるかを判別してもよい。

【0032】(実施形態2) 本実施形態では、MOSFETに代えて、接合型電界効果トランジスタ(JFET)を用いた磁気メモリ素子を備える不揮発性半導体記憶装置について説明する。JFETを用いて実施形態1と同様に磁気メモリを備えた半導体記憶装置を形成すると、半導体領域ではキャリアの発生率が高くなり、磁性感度がキャリアの発生率と磁界の強さとの積に比例する。

【0033】そのため、たとえば磁界 $B = 1 \text{ T}$ としたときに、ドレイン電流 $I_{D1} = 160 \text{ mA}$, $I_{D2} = 200 \text{ mA}$ となり、この場合、 $\delta = 1.8\%$ となるため、実施形態1の場合に比して、同条件で約50%の感度の向上する。換言すると、JFETを用いる場合には、MOSFETを用いた場合の磁界の強さよりも小さな磁界の強さで、同等の磁性感度が得られることになる。

【0034】(実施形態3) 本実施形態では、MOSFETに代えて、ラテラルバイポーラトランジスタ(BJT)を用いた磁気メモリ素子を備える不揮発性半導体記憶装置について説明する。BJTを用いて実施形態1と同様に磁気メモリを形成すると、拡散電流が支配的になる点、電流駆動能力が高い点、電流制御範囲が広い点において優れた特性を示すことから、実施形態1の場合に比して、大きい磁界をかけられるようになる。

【0035】(実施形態4) 図5は、本発明の実施形態4に係る磁気メモリ素子を備える不揮発性半導体記憶装置の断面図である。本実施形態では、ゲート電極19(図1)を設けずに抵抗体86を用いて磁気メモリ素子を形成している。また、ここでは磁性体部14は鉄ガーネットのような絶縁性フェリ磁性体を用いている。半導体シリコン膜は n -型を示す抵抗体86であり、導電性を有する高抵抗物質であればよく、 n^+ 不純物拡散領域85と n^+ 不純物拡散領域87との間でコンタクトをとっている。なお、図5において、図1と同様の部分には、同一符号を付している。

【0036】書き込み線38に電流を流すと、誘導磁界が生じ、磁性体部14が磁化されて抵抗体86面に垂直に一様な磁界が発生する。このため、実施形態1等と同

((5) 001-332081 (P2001-332081A))

様に、デジタルの記憶情報「1」、「0」を書き込んだり、それを読み出したりすることができる。

【0037】(実施形態5)図6は、本発明の実施形態5に係る磁気メモリ素子を備える不揮発性半導体記憶装置の断面図である。本実施形態では、磁性体部14をゲート電極として用いてMOSFETを構成し、これを用いて磁気メモリを形成している。ゲート電極14はたとえばU字型に形成されているためチャネル領域17には垂直に一様な磁界が掛かっている。このように構成することで実施形態1のMOSFETを用いた磁気メモリと比較して、チャネル領域17と磁性体部14との距離が、ゲート絶縁膜18に依存するため感度が向上する。

【0038】(実施形態6)図7は、本発明の実施形態6の磁気メモリ素子を備える不揮発性半導体記憶装置の斜視図である。本実施形態では、基板11として、単結晶シリコン+基板を用い、低温エピタキシャル成長した基板11の表面を選択的にエッチングして、ソース領域15、ドレイン領域16となる基板11に対する突起部を形成する。

【0039】その後、その突起部を耐酸化膜(図示せず)で被覆して基板11の水平面部分を熱酸化すると、突起部の底面部が側面から酸化されて、酸化シリコン絶縁膜12が形成される。また突起部は、垂直方向に突出して板状となる。この後、耐熱性膜を除去し、活性層の表面にゲート絶縁膜18であるところのゲート酸化膜及びゲート電極19及び肩間絶縁膜及び磁性体部14を選択的に順次形成する。

【0040】その後、活性層に図示しない窓を開け、高エネルギーイオン注入によりドレイン領域D1、電子分離領域D2、ドレイン領域D2を形成して、ドレイン領域D1、D2から読み出し線を接続するためのコンタクトを形成することにより、ダブルゲート(デュアルゲート)及びドレイン領域D1、ドレイン領域D2を有する組形MOSトランジスタ型磁気センサが形成される。

【0041】書き込み線38に図7に示すような向きに電流を流すことで書き込み線38の回りに誘導磁界が発生し、磁性体部14が磁化される。磁化された磁性体部14によって、チャネル領域(図示せず)には一様な磁界が発する。チャネルとなる電子が磁界によってソース領域15からドレイン領域16方向に曲げられ、そのためドレイン領域D2よりもドレイン領域D1の方へ多く電流が流れ、ドレイン電流I_{D1}、I_{D2}には電流差が生じる。

【0042】一方、実施形態1と同様に書き込み線38に流す電流の向きで、磁性体部14が磁化される向きが反転するため、磁化方向の相違によってデジタルの記憶情報「1」、「0」を書き込んでおくことができ、且つ電源を切ってもこの磁化方向の情報は保持されるため不揮発性メモリとして利用できる。

【0043】本実施形態のように、組型トランジスタ構

造をとることで、ゲート長L/ゲート幅Wの2次元的な広がりが無視できるため実施形態1よりも理想的なL/W比を選択することが可能となる。したがって、L/W=25/5μmとしたが1つの磁気メモリ素子当たりの面積は、実施形態1で用いたL/W=5/5μmのときとほぼ同じである。なお、磁性体部14に記憶情報は、たとえば図7を用いて説明したような手法により読み出すことができる。

【0044】

【発明の効果】以上説明したように、本発明の磁気メモリは、ソースードレイン領域などの第1、第2の電極領域との間に備えたチャネル領域などの半導体領域に対して、第1、第2の電極領域が形成されている方向の直角方向に磁界が印加されるように、半導体領域を覆うような形状の磁性体部を形成してなるため、チャネル領域などの半導体領域に対して、一様に、垂直に磁界をかけられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1に係る磁気メモリ素子を備えた不揮発性半導体記憶装置の断面図及び平面図である。

【図2】磁界Bとドレイン電流非平衡との関係を示す図である。

【図3】L/W比に伴うドレイン領域D1とドレイン領域D2との距離dの依存性を示す図である。

【図4】図1の磁気メモリ素子に書き込んだデータを読み出す部分の等価回路図である。

【図5】本発明の実施形態4に係る磁気メモリ素子を備えた不揮発性半導体記憶装置の断面図である。

【図6】本発明の実施形態5に係る磁気メモリ素子を備えた不揮発性半導体記憶装置の断面図である。

【図7】本発明の実施形態6の磁気メモリ素子を備えた不揮発性半導体記憶装置の斜視図である。

【図8】従来技術の磁気メモリの断面図及び平面図である。

【図9】従来技術の磁気メモリの断面図及び平面図である。

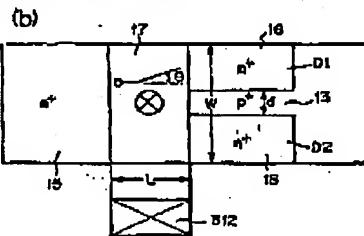
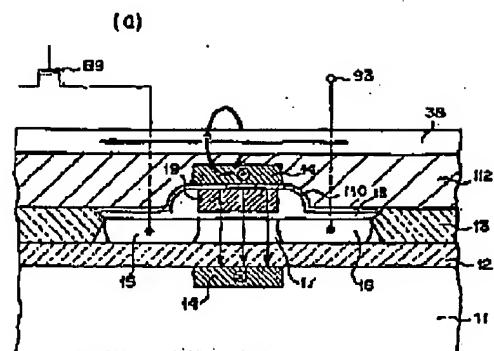
【符号の説明】

- 1 1 支持基板
- 1 2 酸化シリコン絶縁膜 (BOX)
- 1 3 分離層
- 1 4 磁性体部
- 1 5 ソース領域
- 1 6 ドレイン領域
- 1 7 チャネル領域
- 1 8 ゲート絶縁膜
- 1 9 ゲート電極
- 3 8 書き込み線
- 7 1 電流源
- 7 2 センスアンプ

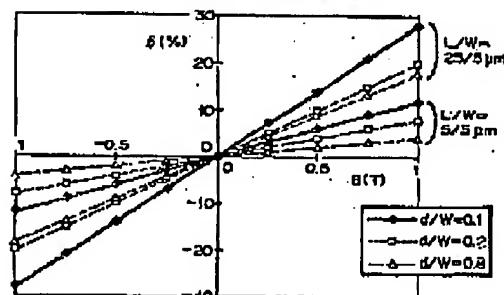
!(6) 001-332081 (P2001-332081A)

89 スイッチ
110 周間絶縁膜113 データ線
312 スルーホール

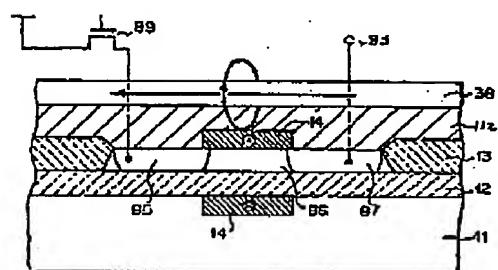
【図1】



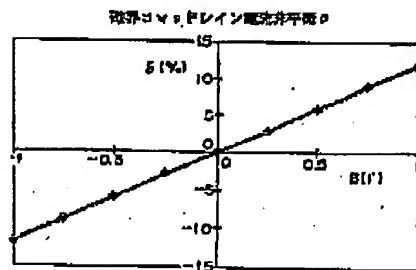
【図3】

境界 B と電流送りの L/W 依存性

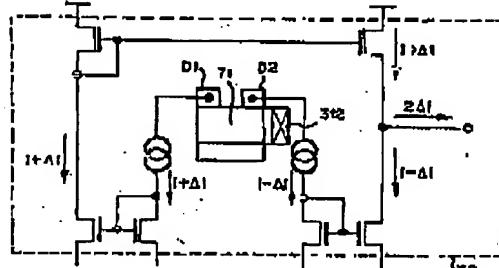
【図5】



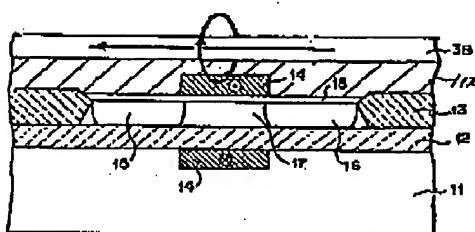
【図2】



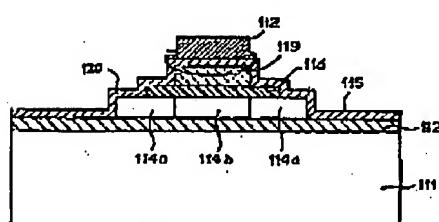
【図4】



【図6】

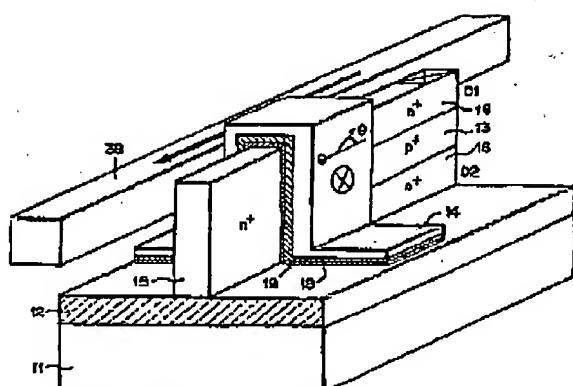


【図9】

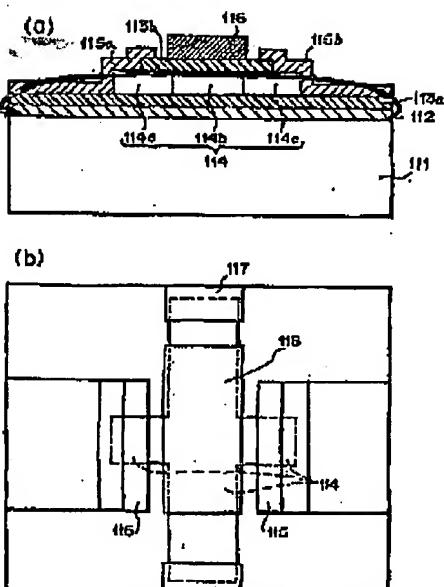


!(7) 001-332081 (P2001-332081A)

[图7]



[図8]



1111: 追逐	1117: チャネル混出
1112: 磁性体調製	1118: D混出
1113: 調製用	1119: S-D充電
1114: 半導体導通	1120: G電源
1115: S:半導	1121: ポルチ電荷移動出用可選

フロントページの綴ぎ

(51) Int. Cl. 7
H 01 L 21/337
29/808
43/08

識別記号

FI
HO1L 29/80

(卷二)

Fターム(参考) 5F003 AZ03 BA11 BA96 BH18 BN00
 BZ02 BZ03
 5F083 FZ10 HA02 HA06 NA01 NA08
 5F102 FB06 FB10 GB01 GC01 GD01
 GD04 GJ10 GL04 GL05 GM04
 GM05 GV00 GV06 GV07
 5F110 AA30 BB05 CC02 DD01 DD02
 DD03 DD05 DD13 EE22 EE30
 FF02 FP12 GG02 GG04 GG12
 GG22 HM02 HM12 NN02 NN62

Family List
 18 Family members for: US6125083
 Derived from 13 applications

SEARCHED

- 1 Magneto-optical recording medium for realizing super resolution and reproducing method using the medium
Inventor: NISHIMURA NAOKI; HIROKI TOMOYUKI; (+1) **Applicant:** CANON KK
EC: G11B11/105B2; G11B11/105M2 **IPC:** G11B11/105; G11B7/007; G11B11/00 (+3)
Publication Info: AU680132B B2 - 1997-07-17
- 2 Magneto-optical recording medium for realizing super resolution and reproducing method using the medium
Inventor: NISHIMURA NAOKI; HIROKI TOMOYUKI; (+1) **Applicant:** CANON KK
EC: G11B11/105B2; G11B11/105M2 **IPC:** G11B11/105; G11B7/007; G11B11/00 (+3)
Publication Info: AU2160195 A - 1995-12-21
- 3 Magneto-Optical Recording Medium for Realizing Super Resolution and Reproducing Method Using the Medium
Inventor: NISHIMURA NAOKI (JP); HIROKI TOMOYUKI (JP); (+1) **Applicant:** CANON KK (JP)
EC: G11B11/105B2; G11B11/105M2 **IPC:** G11B11/105; G11B7/007; G11B11/00 (+2)
Publication Info: CA2151452 A1 - 1995-12-11
 CA2151452 C - 2000-04-18
- 4 Magneto-optical recording medium for realizing super resolution and reproducing method using the medium
Inventor: NISHIMURA NAOKI (JP); HIROKI TOMOYUKI (JP); (+1) **Applicant:** CANON KK (JP)
EC: G11B11/105B2; G11B11/105M2 **IPC:** G11B11/105; G11B7/007; G11B11/00 (+2)
Publication Info: CN1066561C C - 2001-05-30
 CN1120719 A - 1996-04-17
- 5 Magneto-optical recording medium and reproducing method using the medium
Inventor: NISHIMURA NAOKI C O CANON KK (JP); HIROKI TOMOYUKI C O CANON KK (JP); (+1) **Applicant:** CANON KK (JP)
EC: G11B11/105B2; G11B11/105M2 **IPC:** G11B11/105; G11B7/007; G11B11/00 (+2)
Publication Info: EP0686970 A2 - 1995-12-13
 EP0686970 A3 - 1996-07-24
- 6 MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM AND REPRODUCING METHOD FOR INFORMATION IN THAT MEDIUM
Inventor: HIROKI TOMOYUKI; NISHIMURA NAOKI; (+1) **Applicant:** CANON KK
EC: **IPC:** G11B11/10; G11B11/105; G11B11/00 (+2)
Publication Info: JP3210178B2 B2 - 2001-09-17
 JP7334877 A - 1995-12-22
- 7 MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM AND INFORMATION RECORDING AND REPRODUCING METHOD USING THE SAME
Inventor: NISHIMURA NAOKI; HIROKI TOMOYUKI **Applicant:** CANON KK
EC: **IPC:** G11B11/10; G11B11/105; G11B11/00 (+2)
Publication Info: JP3501513B2 B2 - 2004-03-02
 JP8102101 A - 1996-04-16
- 8 MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM AND REPRODUCING METHOD FOR INFORMATION USING THAT MEDIUM
Inventor: OKADA TAKESHI; HIROKI TOMOYUKI; (+1) **Applicant:** CANON KK
EC: **IPC:** G11B11/10; G11B11/105; G11B11/00 (+2)
Publication Info: JP7334878 A - 1995-12-22
- 9 MAGNETOOPTICAL RECORDING MEDIUM AND INFORMATION REPRODUCING METHOD USING THE MEDIUM
Inventor: NISHIMURA NAOKI; OKADA TAKESHI; (+1) **Applicant:** CANON KK
EC: **IPC:** G11B11/10; G11B11/105; G11B11/00 (+2)
Publication Info: JP8055373 A - 1996-02-27
- 10 MAGNETOOPTICAL RECORDING MEDIUM AND INFORMATION REPRODUCING METHOD THEREFOR
Inventor: HIROKI TOMOYUKI; OKADA TAKESHI; (+1) **Applicant:** CANON KK
EC: **IPC:** G11B11/10; G11B11/105; G11B11/00 (+2)
Publication Info: JP8063809 A - 1996-03-08
- 11 MAGNETOOPTICAL RECORDING MEDIUM AND INFORMATION REPRODUCTION METHOD EMPLOYING IT
Inventor: NISHIMURA NAOKI **Applicant:** CANON KK
EC: **IPC:** G11B11/10; G11B11/105; G11B11/00 (+2)

Publication info: JP8124230 A - 1996-05-17

12 MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM AND REPRODUCING METHOD USING THE MEDIUM

Inventor: NISHIMURA NAOKI (JP); HIROKI DOMOYUKI (JP); (+1) Applicant: CANON KK (JP)

EC: G11B11/105B2; G11B11/105M2

IPC: G11B11/105; G11B7/007; G11B11/00 (+2)

Publication info: KR100249444B B1 - 2000-03-15

13 Magneto-optical recording method and medium comprising three layers, whose middle layer has a lower curie temperature than the other layers

Inventor: NISHIMURA NAOKI (JP); HIROKI TOMOYUKI (JP); (+1) Applicant: CANON KK (JP)

EC: G11B7/007G; G11B11/105B2; (+1)

IPC: G11B7/007; G11B11/105; G11B7/007 (+2)

Publication info: US6125083 A - 2000-09-26

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide